

21753
19 BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENTAMT

M.0490
Patentschrift
DE 3607907 C1

(51) Int. Cl. 4:
B 26 D 1/00
B 23 D 35/00
B 26 B 13/06
// A01D 55/00

Innerhalb von 3 Monaten nach Veröffentlichung der Erteilung kann Einspruch erhoben werden

(73) Patentinhaber:

Gervé, Andreas, Dr.-Ing., 7500 Karlsruhe, DE;
Wiesner, Lothar, Dr.rer.nat., 5068 Odenthal, DE

(74) Vertreter:

Liesegang, R., Dipl.-Ing. Dr.-Ing., Pat.-Anw., 8000
München

(72) Erfinder:

gleich Patentinhaber

(56) Im Prüfungsverfahren entgegengeholtene
Druckschriften nach § 44 PatG:

DE-AS 25 04 817

(54) Schneidwerkzeug

Bei einem Schneidwerkzeug mit zwei sich an der Schneidkante treffenden Flächen ist eine dieser Flächen mit Ionen von Fremdatomen implantiert, um den Verschleiß zu mindern und einen Selbstschärfeffekt zu erzielen.

Fig. 1

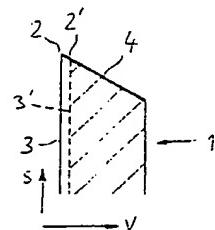
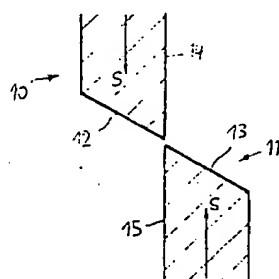


Fig. 2



Patentansprüche

1. Schneidwerkzeug, dessen Schneide zwei unter einem Winkel zueinander verlaufende, an der Schneidkante sich treffende Flächen aufweist, und implantierte Ionen enthält, dadurch gekennzeichnet, daß in die Oberfläche nur einer (4; 12, 13) der beiden Flächen (3, 4; 12, 13, 14, 15) Ionen implantiert sind.
2. Schneidwerkzeug nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß in die zur Schneidrichtung geneigte Fläche (4; 12, 13) Ionen implantiert sind.
3. Schneidwerkzeug nach Anspruch 1 oder 2 mit Schneide und Gegenschneide, dadurch gekennzeichnet, daß auch in die Oberfläche einer (13) der beiden Flächen (13, 15) der Gegenschneide (11) Ionen implantiert sind.

Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Schneidwerkzeug, dessen Schneide unter einem Winkel zueinander verlaufende, an der Schneidkante sich treffende Flächen aufweist, und implantierte Ionen enthält.

Schneidwerkzeuge wie Messer oder Scheren werden im Gebrauch stumpf. Sie müssen deshalb in regelmäßigen Abständen während ihrer Gebrauchsduer nachgeschliffen werden. Das Stumpfwesen ist auf einen Verschleiß der Schneidkante zurückzuführen. Zur Erhöhung der Korrosionsbeständigkeit und der Standzeit ist bekannt, in die Schneidkanten von Schneidwerkzeugen Ionen zu implantieren (DE-AS 25 04 817).

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, bei einem Schneidwerkzeug der eingangs beschriebenen Art ein Nachschleifen möglichst zu vermeiden.

Zur Lösung dieser Aufgabe ist bei einem Schneidwerkzeug der eingangs beschriebenen Art erfindungsgemäß vorgesehen, daß in die Oberfläche nur einer der beiden Flächen Ionen von Fremdatomen implantiert sind.

Die Implantation von Ionen von Fremdatomen in die Oberflächen von Maschinenteilen zu Erhöhung des Verschleißschutzes ist auch allgemein bekannt (A. Gervé, B. Kehrwald, L. Wiesner, T.W. Conlon, G. Dearnaley (1984): "Continuous determination of the wear reducing effect of ion implantation on gears by double labelling radionuclide technique." Arbeitsgemeinschaft Ionenstrahltechnik Odenthal, AERE Harwell).

Bei einer Ionenimplantation in eine dem Verschleiß ausgesetzte Fläche wird deren Härte angehoben und damit der Verschleißschutz erhöht.

Die Erfindung macht sich dies zunutze. Dadurch, daß nur eine der beiden am Schneidvorgang beteiligten Flächen der Schneide mit Ionen implantiert ist, werden eindeutige Beanspruchungsverhältnisse geschaffen, welche den mit der Anzahl der Schneidvorgänge zunehmenden Verschleiß auf die nicht implantierte Fläche beschränkt. Dies führt überraschenderweise zu einem Selbstschärfeffekt.

Bei einem gemäß der Erfindung behandelten Schneidwerkzeug wird also nicht nur der Verschleiß vermindernd und damit die Standzeit erhöht sondern aufgrund des beschriebenen Selbstschärfeffektes ein Nachschleifen über die Gebrauchsduer vermieden.

Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Ionen nicht in die mit der Schneidebene zusammenfallende Fläche sondern in die zur Schneidrichtung geneigte Fläche implantiert werden.

Die Erfindung ist auch anwendbar auf ein Schneidwerkzeug mit Schneide und Gegenschneide, wie eine Schere. Dabei ist vorteilhaft, wenn auch in die Oberfläche einer der beiden Flächen der Gegenschneide Ionen implantiert sind.

Die Erfindung ist im folgenden anhand schematischer Zeichnungen an Ausführungsbeispielen näher erläutert. Es zeigt

Fig. 1 einen Teilschnitt durch die Schneide eines Schneidwerkzeuges gemäß der Erfindung;

Fig. 2 einen Teilschnitt wie Fig. 1 durch Schneide und Gegenschneide eines Schneidwerkzeuges gemäß der Erfindung.

In Fig. 1 ist mit der Bezugszahl 1 der Schneidenteil eines Schneidwerkzeuges, wie eines Messers, bezeichnet. Das Schneidwerkzeug hat zwei an der Schneidkante 2 zusammenlaufende Flächen, von denen die eine 3 in Schneidrichtung S und die andere 4 unter einem Winkel geneigt dazu verläuft. Die Oberfläche dieser letzteren 20 nannten Fläche 4 ist mit Stickstoffionen bis in eine Tiefe von einigen Zehntel µm implantiert. Dadurch wird die Fläche 4 "gehärtet" und damit verschleißwiderstandsfähig. Im Gebrauch wird nur die nicht implantierte, "weiche" Fläche 3 abgetragen, was durch eine gestrichelte Linie 3' in Fig. 1 angedeutet ist. Die gestrichelte Linie 3' verlagert sich mit zunehmender Anzahl der Schnitte aufgrund des Verschleißes in Pfeilrichtung V, während die Pfeilrichtung S die Schneidrichtung in Fig. 1 anzeigt.

Es ist ersichtlich, daß unabhängig vom Verschleißzustand, d. h. von der Lage der Linie 3', die Schneidkante 2' selbsttätig stets scharf gehalten wird, weil die ionenimplantierte Fläche 4 nicht oder jedenfalls nicht in dem Maße wie die Fläche 3 im Gebrauch verschleißt.

Bei der Ausführung nach Fig. 2 bezeichnen die Bezugszahlen 10 und 11 Schneide und Gegenschneide eines Schneidwerkzeuges, wie einer Schere. In diesem Fall sind sowohl an der Schneide 10 wie auch an der Gegenschneide 11 die schräg zur Schneidrichtung S verlaufenden Flächen 12 bzw. 13 mit Ionen von Fremdatomen, z. B. Stickstoffatomen, implantiert, während die parallel zur Schneidrichtung S verlaufenden Flächen 14, 15 von Schneide und Gegenschneide "weich" belassen sind. Hierdurch werden sowohl die Schneide 10 als auch die Gegenschneide 11 selbstschärfend ausgebildet, d. h. behalten stets eine scharfe Schneidkante.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen

Fig. 1

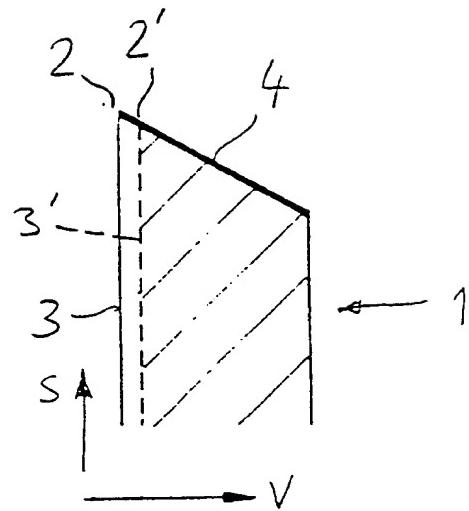


Fig. 2

